# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2002-111289

(43) Date of publication of application: 12.04.2002

(51)Int.Cl.

H05K 13/04

(21)Application number: 2000-293833

(71)Applicant: MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD

(22)Date of filing:

27.09.2000

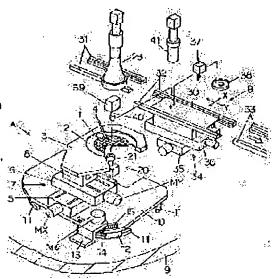
(72)Inventor: NAKANISHI TOMOAKI

## (54) APPARATUS FOR SUPPLYING CHIP AND METHOD FOR MOUNTING THE SAME

## (57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an apparatus for supplying a chip capable of mounting the chip of a wafer by surely picking up the chip and mounting the chip on a work and a method for mounting.

SOLUTION: The apparatus for supplying the chip comprises a die ejector 20 for lifting the chip 4 of the wafer 1 from below, a wafer recognition camera 23 installed above the ejector 20 by bringing an optical axis into coincidence with a central position of pin 22 projected from the ejector 20, an X–Y table 7 for horizontally moving a wafer holder 3 for holding the wafer 1 in an X–Y direction, and a  $\theta$  table 10 for supporting the table 7 from below. In this case, a rotating center of the table 10 is brought into coincidence with the optical axis of the camera 23.



# **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

04.02.2003

[Date of sending the examiner's decision of

21.12.2004

rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

## (19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2002-111289 (P2002-111289A)

(43)公開日 平成14年4月12日(2002.4.12)

(51) Int.Cl.<sup>7</sup> H 0 5 K 13/04 識別記号

FI H05K 13/04 デーマコート\*(参考) M 5 E 3 1 3

審査請求 未請求 請求項の数3 OL (全 8 頁)

(21)出願番号

特願2000-293833(P2000-293833)

(22)出願日

平成12年9月27日(2000.9.27)

(71)出顧人 000005821

松下電器産業株式会社

大阪府門真市大字門真1006番地

(72)発明者 中西 智昭

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器

産業株式会社内

(74)代理人 100097445

弁理士 岩橋 文雄 (外2名)

Fターム(参考) 5E313 AA02 AA11 AA31 CC04 DD02

DD03 DD13 DD23 EE02 EE03

EE24 EE35 FF24 FF26 FF28

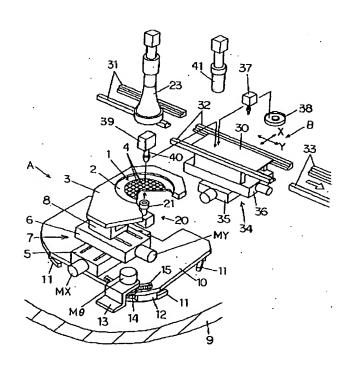
FF29 FG02 FG05

### (54) 【発明の名称】 チップの供給装置および実装方法

# (57)【要約】

【課題】 ウェハのチップを確実にピックアップしてワークに搭載できるチップの供給装置および実装方法を提供することを目的とする。

【解決手段】 ウェハ1のチップ4を下方から突上げるためのダイエジェクタ20と、光軸をダイエジェクタ20から突出するピン22のセンター位置に合致させてダイエジェクタ20の上方に設置されたウェハ認識用カメラ23と、ウェハ1を保持するウェハホルグ3をXY方向へ水平移動させるXYテーブル7と、XYテーブル7を下方から支持する $\theta$ テーブル10とを備え、この $\theta$ テーブル10の回転中心をカメラ23の光軸に一致させた。



10

30

### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 ウェハのチップを下方から突上げるための ダイエジェクタと、光軸をダイエジェクタから突出する ピンのセンター位置に合致させてダイエジェクタの上方 に設置されたウェハ認識用カメラと、ウェハを保持する ウェハホルダをXY方向へ水平移動させるXYテーブル と、XYテーブルを下方から支持するθテーブルとを備 え、この θ テーブルの回転中心が前記カメラの撮像視野 内に位置するようにしたことを特徴とするチップの供給 装置。

1

【請求項2】請求項1に記載のチップの供給装置を用い たチップの実装方法であって、

前記XYテーブルの座標系と前記カメラの座標系の向き を一致させておく工程と、

前記XYテーブルを駆動してピックアップの対象となる チップを前記カメラの光軸上に移動させる工程と、

前記カメラで前記チップの画像を取込み、前記チップの X Y θ 方向の位置ずれを求める工程と、

前記XY0方向の位置ずれを補正して前記ノズルにより 前記チップをピックアップし、位置決め装置に位置決め 20 されたワークに搭載する工程と、を含むことを特徴とす るチップの実装方法。

【請求項3】請求項1に記載のチップの供給装置を用い たチップの実装方法であって、

前記XYテーブルを駆動して、ピックアップ対象となる チップを前記ダイエジェクタの上方に仮位置決めする工 程と、

前記カメラで前記チップの画像を取込み、チップのXY 0 方向の位置ずれを求める工程と、

θ テーブルの回転角度と前記 Χ Υ θ 方向の位置ずれより チップの位置ずれを補正するための補正移動量を演算す る工程と、

前記工程で演算された補正移動量にしたがって、前記X Yテーブルと前記 θ テーブルを駆動して前記位置ずれを 補正する工程と、

前記ノズルにより前記チップをピックアップし、位置決 め装置に位置決めされたワークに搭載する工程と、を含 むことを特徴とするチップの実装方法。

#### 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、ウェハ上のチップ をダイエジェクタにより突上げてノズルに供給するチッ プの供給装置および実装方法に関するものである。

## [0002]

【従来の技術】ウェハシート上に貼着されたウェハのチ ップは、下方からダイエジェクタのピンにより突上げら れ、ノズルに真空吸着してピックアップされて、プリン ト基板やリードフレームなどのワークに搭載される。こ の場合、ノズルがチップをピックアップするのに先立 ち、チップの位置認識と位置ずれの補正が行われる。従 50 せておく工程と、前記XYテーブルを駆動してピックア

来、チップの位置認識と位置ずれの補正は、以下のよう にして行われていた。

【0003】XYテーブル上にθテーブル(水平回転テ ーブル)を載せ、θテーブル上にウェハシートを保持す るウェハホルダを支持する。そしてカメラによりピック アップの対象となるウェハシート上のチップの画像を取 込み、このチップのXYO方向の位置ずれを検出する。 そしてX方向とY方向の位置ずれはXYテーブルを駆動 してウェハをX方向やY方向へ水平移動させることによ り補正し、0方向(水平回転方向)の位置ずれは0テー ブルを駆動して補正する。このようにして位置ずれが補 正されたチップをノズルがピックアップし、ワークに搭 載する。

#### [0004]

【発明が解決しようとする課題】ところが、従来のチッ プの供給装置では、XYテーブルによりXY方向の位置 ずれを補正し、かつ $\theta$ テーブルにより $\theta$ 方向の位置ずれ を補正すると、 $\theta$ テーブルの $\theta$ 回転のためにチップに新 たなX方向とY方向の位置ずれが生じていた。これは、  $\theta$  テーブルはXYテーブル上に設置されていたため、XYテーブルによりウェハをXY方向へ移動させると、θ 補正におけるウェハの回転中心が動いてしまうためであ る。この新たなX方向とY方向の位置ずれ量は微小なも のではあるが、近年はチップサイズは益々微細化してい るので、微小な位置ずれであっても、ピックアップミス が多発する原因となっている。

【0005】そこで従来は、上記した新たなXY方向の 位置ずれ量を数学計算で求めて、その補正を行っていた ものである。しかしながらこの計算はかなり面倒であ り、しかもウェハシート上の多数のチップをピックアッ プする都度、この計算を繰り返し行わねばならなかった ものである。

【0006】そこで本発明は、上記従来の問題点を解消 し、ウェハのチップを確実にピックアップしてワークに 搭載できるチップの供給装置および実装方法を提供する ことを目的とする。

#### [0007]

【課題を解決するための手段】本発明は、ウェハのチッ プを下方から突上げるためのダイエジェクタと、光軸を 40 ダイエジェクタから突出するピンのセンター位置に合致 させてダイエジェクタの上方に設置されたウェハ認識用 カメラと、ウェハを保持するウェハホルダをXY方向へ 水平移動させるXYテーブルと、XYテーブルを下方か ら支持する $\theta$ テーブルとを備え、この $\theta$ テーブルの回転 中心を前記カメラの光軸に一致させたことを特徴とする チップの供給装置である。

【0008】また本発明は、請求項1に記載のチップの 供給装置を用いたチップの実装方法であって、前記XY テーブルの座標系と前記カメラの座標系の向きを一致さ

30

50

3

ップの対象となるチップを前記カメラの光軸上に移動させる工程と、前記カメラで前記チップの画像を取込み、前記チップの $XY\theta$ 方向の位置ずれを求める工程と、前記 $XY\theta$ 方向の位置ずれを補正して前記ノズルにより前記チップをピックアップし、位置決め装置に位置決めされたワークに搭載する工程と、を含むことを特徴とするチップの実装方法である。

【0009】また本発明は、請求項1に記載のチップの供給装置を用いたチップの実装方法であって、前記XYテーブルを駆動して、ピックアップ対象となるチップを前記ダイエジェクタの上方に仮位置決めする工程と、前記カメラで前記チップの画像を取込み、チップの $XY\theta$ 方向の位置ずれを求める工程と、演算部によりチップの位置ずれを演算する工程と、前記工程で演算された結果にしたがって、前記XYテーブルと前記 $\theta$ テーブルを駆動して前記位置ずれを補正する工程と、前記ノズルにより前記チップをピックアップし、位置決め装置に位置決めされたワークに搭載する工程と、を含むことを特徴とするチップの実装方法である。

#### [0010]

【発明の実施の形態】(実施の形態1)以下、本発明の実施の形態1を図面を参照して説明する。図1は本発明の実施の形態1におけるチップの実装装置の斜視図、図2は本発明の実施の形態1におけるチップの供給装置の平面図、図3は本発明の実施の形態1におけるチップの供給装置の側面図、図4は本発明の実施の形態1におけるチップの供給装置の制御系のブロック図、図5、図6、図7、図8は本発明の実施の形態1におけるチップのピックアップ動作の説明のためのチップの供給装置の部分平面図である。

【0011】図1において、チップの実装装置は、チップの供給装置Aと、ワークの位置決め装置Bから成っている。まず、チップの供給装置Aについて説明する。図1~図3において、ウェハ1が貼着されたウェハシート2は、ウェハホルダ3に保持されている。ウェハシート2にはウェハ1となる多数のチップ4が貼着されている。

【0012】5はXテーブル、6はYテーブルである。 Xテーブル5とYテーブル6は段積されてXYテーブル 7を構成しており、ウェハホルダ3はYテーブル6上の 40 ブラケット8に支持されている。MXはXテーブル5を 駆動するX軸モータ、MYはYテーブル6を駆動するY 軸モータである。

【0013】 Xテーブル5は $\theta$ テーブル10上に設置されている。 $\theta$ テーブル10は固定テーブル9上に設置されている。固定テーブル9上には円弧状のガイドレール11が複数個(本形態では、図2に示すように $\theta$ テーブル10の四隅に対応する位置に4個)設けられており、 $\theta$ テーブル10の下面にはガイドレール11にスライド自在に嵌合するスライダ12が設けられている。

【0014】図1において、固定テーブル9上にはブラケット13が設けられており、ブラケット13上には $\theta$ モータM $\theta$ が設けられている。 $\theta$ モータM $\theta$ はギャ14を回転させる。ギャ14は $\theta$ テーブル10上に設けられた円弧状のギャ15に係合している。したがって $\theta$ モータM $\theta$ が駆動してギャ14が回転すると、 $\theta$ テーブル10および $\theta$ テーブル10上のX Y テーブル等は $\theta$  回転する。

【0015】図1において、 $\theta$ テーブル10の平面形状はコ字形であって、その凹入部における固定テーブル9上にはダイエジェクタ20が設置されている。ダイエジェクタ20は、その設置位置の調整は可能であるが、装置の運転中には固定されていて移動はしない。ダイエジェクタ20のペパーポット21からは、ウェハシート2上のチップ4を下方から突上げるためのピン22が突出自在となっている。ピン22の本数は、チップサイズなどに応じて変更される。

【0016】ウェハ1の上方には、ウェハ認識用のカメラ23が設けられている。 θ テーブル10の回転中心 と、ペパーポット21のセンターと、カメラ23の光軸は同一鉛直線NA上に設定されている。なお、ペパーポット21のピン22が1本の場合は、このピン22がセンターであるが、ピン22が複数本あるときは、複数本のピン22のセンターが全体のセンターとなる。カメラ23は、その視野内にθテーブルの回転中心が位置するような配置でもよいが、本実施の形態のようにカメラの光軸をθテーブル10の回転中心に一致させた方が位置ずれの補正量を求める計算が複雑にならなくて済む。

【0017】次にワークの位置決め装置Bについて説明する。図1において、31、32、33は基板30のガイドレールである。中央のガイドレール32の下方には可動テーブル34が設けられている。可動テーブル34はXテーブル35とYテーブル36から成っており、可動テーブル34上の基板30のX方向、Y方向の位置決めを行う。37はボンド塗布器であり、ボンド皿38のボンドを位置決め装置Bに位置決めされた基板30の所定の位置に塗布する。39は移載ヘッドであり、ウェハ1のチップ4をノズル40に真空吸着してピックアップし、基板30に塗布されたボンド上に搭載する。ボンド塗布器37や移載ヘッド39は、図示しない移動テーブルにより、水平方向に移動する。41は基板1を上方から観察する基板認識用カメラである。

【0018】図4において、ウェハ認識用カメラ23は位置認識部51を介して制御部50に接続されている。またX軸モータMX、Y軸モータMY、 $\theta$ モータ $M\theta$ も、それぞれ駆動部52、53、54を介して制御部50に接続されている。制御部50は、装置全体の制御、必要なデータの登録、様々な演算などを行う。

【0019】このチップの実装装置は上記のような構成より成り、次にチップの実装方法を説明する。まず、チ

系の向きとカメラの座標系の向きを一致させてチップの

位置ずれを補正する方法を説明したが、実施の形態2で は一致させないでチップの位置ずれを補正する方法を説

【0024】図9において、XYテーブルとカメラ23 の X 座標軸 X 1 と X 2、および Y 座標軸 Y 1 と Y 2 はー 致していない(互いに平行になっていない)。図10 は、図9の拡大図であって、OLはXYテーブルの座標 の原点である。Ozはカメラ23の座標系の原点であ り、θテーブル10の回転中心NAと一致している。ま ta, b,  $\theta$ はカメラ23の座標系におけるチップ4の XYθ方向の位置ずれ、xO, yOはXYテーブルの座 標系におけるカメラ23の座標系の原点O2の座標すな わち $\theta$ テーブル10の回転中心の座標である。 rは同 $\theta$ 方向の傾きである。なお、X1とX2が平行になる角度 

xa、ybはXYテーブルの座標系におけるチップ4の 座標であり、以上はチップ4の観察結果から求められる 既知値である。また図10において、αはカメラ23の 20 座標系におけるチップ4の回転角度であり、このαは

(数1)の計算により求められる。

[0025]

30

$$\alpha = s i n^{-1} \left( \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}} \right)$$

ただし a ≥ 0 の場合

$$-\frac{\pi}{2} \le \alpha \le \frac{\pi}{2}$$
a < 0 の場合

$$\frac{\pi}{2} < \alpha \le \pi$$
 Val  $-\pi < \alpha < -\frac{\pi}{2}$ 

【0026】次に、処理手順を説明する。まず、ピック アップの対象となるチップ4をダイエジェクタ20の上 方に仮位置決めする。次にカメラ23でチップ4の画像 を取込み、位置認識部51でチップ4の位置(a, b) と傾きθを求める。

【0027】次に補正移動量Δx, Δy, Δθを(数 2)を用いて計算する。

[0028]

【数2】

$$\Delta x = \sqrt{a^2 + b^2} cos (\alpha - r)$$

$$\Delta y = \sqrt{a^2 + b^2}$$
 sin  $(\alpha - r)$ 

 $\Delta \theta = \theta$ 

【0029】(数2)の計算結果にしたがって、Xテー 説明図である。実施の形態1では、XYテーブルの座標 50 ブル5、Yテーブル6、βテーブル10をそれぞれの補

ップの供給方法を説明する。図5~図8は、チップの供 給装置Aによるチップの供給方法を順に示している。ま ず、θモータMθを駆動してθテーブル10およびθテ ーブル10上のΧΥテーブル7をθ回転させることによ り、XYテーブル7の座標系X1, Y1とウェハ認識用 カメラ23の座標系X2, Y2の向きを一致させる。図 5は一致させた状態を示しており、図示するように X座 標軸X1とX2、およびY座標軸Y1とY2は互いに平 行となっている。いうまでもなくX座標軸X1はXテー ブル5による移動方向と一致し、Y座標軸Y1はYテー 10 ブル6による移動方向に一致するものである。図中、C はカメラ23の視野である。ここで、上述したように、 θ テーブル10の回転中心と、ペパーポット21のセン ターと、カメラ23の光軸は同一鉛直線NA上に設定さ れている。

【0020】次にXテーブル5とYテーブル6を駆動し てウェハ1をX方向とY方向に水平移動させ(図5の矢 印イを参照)、ピックアップ対象となるチップ4をダイ エジェクタ20のピン22の上方(前記鉛直線NA上) すなわちカメラ23による観察位置に仮位置決めする。 図6はこの状態を示している。次に、カメラ23でこの チップ4の画像を取込み、位置認識部51でチップ4の センターの座標系上の位置(a, b) および傾き 0 を求 める(図7を参照)。このa, b,  $\theta$ がチップ4のX方 向、Y方向、θ方向の位置ずれ量である。

【0021】次に図8において、Xテーブル5とYテー ブル6を駆動してチップ4を水平移動させることにより X方向の位置ずれaとY方向の位置ずれbを補正し、ま た $\theta$ テーブル10を駆動して0回転させることにより0方向の位置ずれを補正する。この場合、チップ4のセン ターとθテーブル10のセンター(回転中心)は同一鉛 直線NA上にあって一致しているので、βテーブル10 を回転させて $\theta$ 方向の位置ずれを補正しても、新たなX方向やY方向の位置ずれは生じない。しかも位置ずれを 求める前にXYテーブル7の座標系の向きを一致させて いるので求めたチップの位置ずれa 。 b 。  $\theta$  を補正移 動量 $\Delta X$ ,  $\Delta Y$ ,  $\Delta \theta$  とすることができる。

【0022】以上のようにして次にピックアップしよう とするチップ4の位置ずれを補正したならば、ダイエジ ェクタ20のピン22によりこのチップ4を突上げてノ 40 ズル40に真空吸着してピックアップし、基板30に移 送搭載する。なおこれに先立ち、基板30のチップ4の 搭載位置には、ボンド塗布器37により予めボンドが塗 布されている。以上の動作は、ウェハ1のチップ4につ いて次々に行われ、チップ4は基板30に次々に搭載さ れる。

【0023】 (実施の形態2) 図9は本発明の実施の形 態 2 におけるチップの供給装置の部分平面図、図 1 0 は 本発明の実施の形態2におけるチップの位置ずれ補正の 7

正移動量だけ駆動して位置ずれを補正し、実施の形態 1 と同様にチップ 4 を基板 3 0 に移送搭載する。

#### [0030]

【発明の効果】以上説明したように本発明によれば、ウェハのチップを確実にピックアップしてワークに搭載できるチップの供給装置および実装方法を実現できる。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の実施の形態1におけるチップの実装装置の斜視図

【図2】本発明の実施の形態1におけるチップの供給装 10 置の平面図

【図3】本発明の実施の形態1におけるチップの供給装置の側面図

【図4】本発明の実施の形態1におけるチップの供給装置の制御系のブロック図

【図5】本発明の実施の形態1におけるチップのピックアップ動作の説明のためのチップの供給装置の部分平面図

【図6】本発明の実施の形態1におけるチップのピック アップ動作の説明のためのチップの供給装置の部分平面\*20

\* 図

【図7】本発明の実施の形態1におけるチップのピックアップ動作の説明のためのチップの供給装置の部分平面図

8

【図8】本発明の実施の形態1におけるチップのピックアップ動作の説明のためのチップの供給装置の部分平面図

【図9】本発明の実施の形態2におけるチップの供給装置の部分平面図

【図10】本発明の実施の形態2におけるチップの位置 ずれ補正の説明図

【符号の説明】

1 ウェハ

3 ウェハホルダ

4 チップ

7 XYテーブル

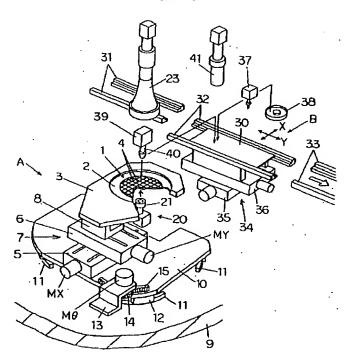
10 θテーブル

20 ダイエジェクタ

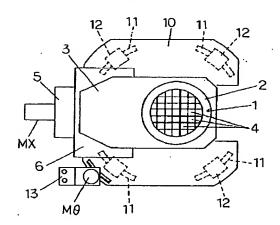
22 ピン

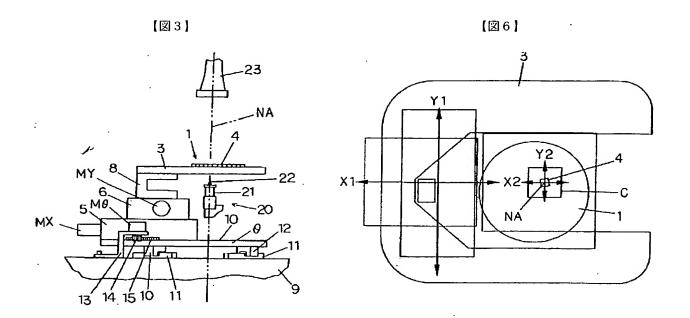
23 カメラ

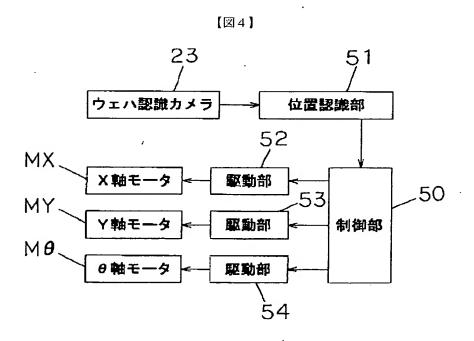
【図1】

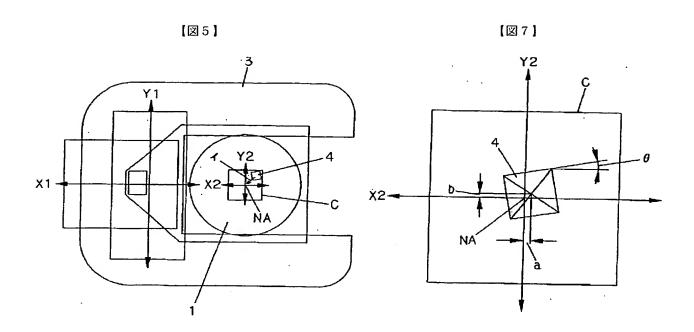


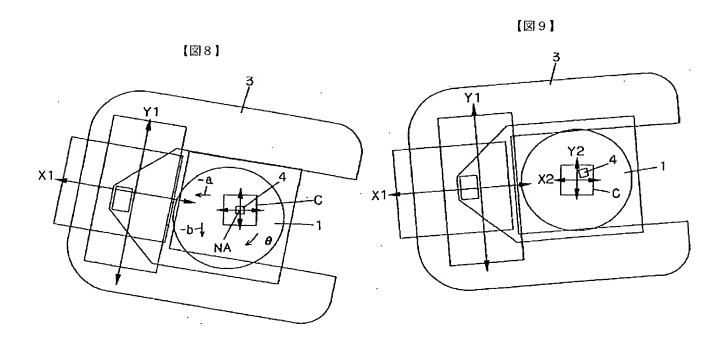
【図2】











【図10】

